

Höhere Analysis II

Blatt 4**Zur Besprechung in der Übung am 24.11.2015**

- (1) (a) Seien E, F Banachräume und S, T dicht definierte Operatoren von E nach F . Zeigen Sie, dass $(S + T)^* \supset S^* + T^*$ gilt.
- (b) Seien E, F, G Banachräume, S ein dicht definierter Operator von E nach F und T ein dicht definierter Operator von F nach G . Zeigen Sie, dass $(TS)^* \supset S^*T^*$ gilt.
- (c) Zeigen Sie, dass in (a) und (b) Gleichheit gilt, falls S und T beschränkt und überall definiert sind.
- (2) Seien E und F normierte Räume. Zeigen Sie, dass $(E \times F)'$ und $E' \times F'$ isometrisch isomorph sind.
- (3) Seien (X, μ) und (Y, ν) endliche Maßräume, $p, q \in [1, \infty)$ und $k: Y \times X \rightarrow \mathbb{K}$ messbar und beschränkt. Zeigen Sie, dass durch

$$K: L^p(X, \mu) \rightarrow L^q(Y, \nu), Kf(y) = \int_X k(y, x)f(x) d\mu(x)$$

ein beschränkter linearer Operator definiert wird. Berechnen Sie K^* .

- (4) Sei $\varphi: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ eine Bijektion. Der Operator T in $\ell^2(\mathbb{N})$ sei definiert durch

$$D(T) = c_c, (Tx)_j = \sum_{k=1}^{\infty} x_{\varphi(j,k)}.$$

Zeigen Sie, dass $D(T^*) = \{0\}$ gilt.